IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Kazuo TADANOBU et al.

Serial No. NEW

Attn: APPLICATION BRANCH

Filed August 19, 2003

Attorney Docket No. 2003_1105A

SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR AND ITS MANUFACTURING METHOD

CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2002-248252, filed August 28, 2002, as acknowledged in the Declaration of this application.

A certified copy of said Japanese Patent Application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

Kazuo TADANOBU et al.

Charles R. Watts

Registration No. 33,142

Attorney for Applicants

CRW/asd Washington, D.C. 20006-1021 Telephone (202) 721-8200 Facsimile (202) 721-8250 August 19, 2003

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 8月28日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-248252

[ST. 10/C]:

[JP2002-248252]

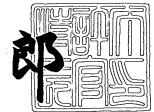
出 願 人 Applicant(s):

松下電器產業株式会社

2003年 7月10日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

2174040022

【提出日】

平成14年 8月28日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01G 9/15

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

只信 一生

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

丸橋 吉郎

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

杉本 尊央

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

· 嶽 幸博

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

山元 芳明

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】

松下電器產業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 固体電解コンデンサ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 弁作用金属からなる陽極体を絶縁部を設けて陽極部と陰極部に分離し、この陰極部の表面に誘電体酸化皮膜層、固体電解質層、陰極層が順次積層して設けたコンデンサ素子と、このコンデンサ素子を複数枚積層した状態で各コンデンサ素子の陽極部が一体に接続された陽極コム端子と、同じく各陰極部が一体に接続された陰極コム端子と、上記陽極コム端子ならびに陰極コム端子の一部が夫々外表面に露呈した状態で上記複数のコンデンサ素子を一体に被覆した絶縁性の外装樹脂とからなり、上記各コンデンサ素子の陽極部と陽極コム端子の接続が、コンデンサ素子の陽極部が搭載される陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔を介して抵抗溶接により接合された固体電解コンデンサ。

【請求項2】 陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔に金属製のリベットを挿通してかしめ、このリベットを介して各コンデンサ素子の陽極部が陽極コム端子に一体に接続された請求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項3】 陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔に陽極コム端子と異なる材料からなる金属製のスペーサを埋設し、このスペーサを介して各コンデンサ素子の陽極部が陽極コム端子に一体に接続された請求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【請求項4】 コンデンサ素子の陽極部に貫通孔を設け、この貫通孔と陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔とを重ねて連通させ、この連通した貫通孔を介して各コンデンサ素子の陽極部が陽極コム端子に一体に接続された請求項1に記載の固体電解コンデンサ。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

【発明の属する技術分野】

本発明は各種電子機器に使用される固体電解コンデンサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

図12は従来の固体電解コンデンサの構成を示した断面図、図13は同固体電解コンデンサに用いるコンデンサ素子を示した斜視図、図14は同コンデンサ素子を陽極/陰極コム端子上に積層して搭載した状態を示した斜視図であり、図12~図14において11はコンデンサ素子を示し、このコンデンサ素子11は弁作用金属であるアルミニウム箔11a(後述の図15に記載)からなる陽極体の表面に誘電体酸化皮膜層11b(後述の図15に記載)を形成した後に絶縁性のレジスト部12を設けて陽極部13と陰極部14に分離し、この陰極部14の表面に図示しない固体電解質層、陰極層を順次積層形成して構成されたものである

[0003]

15は陽極コム端子、16は陰極コム端子、16 aはこの陰極コム端子16の平面部の一部を曲げ起こすことにより形成された接続部であり、上記コンデンサ素子11の陽極部13を陽極コム端子15の表裏面に、同じく陰極部14を陰極コム端子16の表裏面に夫々配設するようにして複数枚ずつ積層し、各コンデンサ素子11の各陽極部13は陽極コム端子15に抵抗溶接により一体に接合し、各陰極部14はコンデンサ素子11の厚み方向となる側面で陰極コム端子16に設けられた接続部16aに図示しない導電性銀ペーストを介して一体に接続したものである。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

17はこのように複数のコンデンサ素子11を積層して接合した陽極コム端子 15と陰極コム端子16の一部が夫々外表面に露呈する状態で上記複数のコンデンサ素子11を一体に被覆した絶縁性の外装樹脂であり、この外装樹脂17から表出した陽極コム端子15と陰極コム端子16は夫々外装樹脂17に沿って折り曲げられることによって外部端子を形成し、これにより面実装型の固体電解コンデンサを構成したものであった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら上記従来の固体電解コンデンサでは、各コンデンサ素子11の陽極部13を夫々陽極コム端子15に抵抗溶接によって一体に接合する際に、各陽

3/

極部13の表面には誘電体酸化皮膜層11bが形成されているため、この誘電体酸化皮膜層11bが悪影響して溶接が極めて難しくなるという課題を有していた

[0006]

すなわち、この現象は図15にその詳細を示すように、コンデンサ素子11の陽極部13はアルミニウム箔11aの表面に誘電体酸化皮膜層11bが形成された構成となっているため、この陽極部13をコンデンサ素子11を構成するアルミニウムとは異なる材料の陽極コム端子15に抵抗溶接によって接合する際に誘電体酸化皮膜層11bが大きな抵抗となって溶接電流が流れ難くなり、そのために図15に示すようにアルミニウム箔11aの一部分のみしか陽極コム端子15に溶接されない。また最悪の場合には全く溶接されないという問題が発生し、溶接強度不足による不良発生のみならず、等価直列抵抗(以下、ESRという)の増加やバラツキの増加が発生するという課題を有したものであった。なお、図15において符号18は溶接電極である。

[0007]

なお、この課題を解決するために、溶接電流を大きくしたり、レーザー溶接により接合するということも考えられるが、このような方法により溶接を行った場合には溶融したアルミニウム箔11aが陽極部13の切断面等のアルミニウム箔11aが露出した部分にはみ出したり、飛散したりして外観を損なうばかりでなく、その分だけ外装樹脂17の肉厚が薄くなるために気密性が低下したり、短絡が発生する等の新たな問題が発生するために採用できないものであった。

[0008]

本発明はこのような従来の課題を解決し、陽極部と陽極コム端子の溶接性に優れ、優れた信頼性と低ESRを実現することができる固体電解コンデンサを提供することを目的とするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明の請求項1に記載の発明は、特に、コンデン サ素子を複数枚積層した状態で各コンデンサ素子の陽極部が一体に接続された陽 極コム端子と、同じく各陰極部が一体に接続された陰極コム端子と、上記陽極コム端子ならびに陰極コム端子の一部が夫々外表面に露呈した状態で上記複数のコンデンサ素子を一体に被覆した絶縁性の外装樹脂からなり、上記各コンデンサ素子の陽極部と陽極コム端子の接続が、コンデンサ素子の陽極部が搭載される陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔を介して抵抗溶接により接合されたという構成にしたものであり、これにより、陽極コム端子の接合面に設けた貫通孔を介してコンデンサ素子の陽極部と陽極コム端子を抵抗溶接により接合する際に、上記貫通孔には抵抗溶接によって電流が集中するようになり、これによって陽極部の表面に形成された誘電体酸化皮膜層が破壊されてアルミニウム箔が露出し、溶融したアルミニウム箔は貫通孔の内部に集中するようになるため、陽極部のアルミニウム箔が飛散したりすることなく安定した溶接作業を行うことができるようになり、溶接強度や信頼性に優れ、ESRを低減した固体電解コンデンサを得ることができるという作用効果を有する。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

本発明の請求項2に記載の発明は、陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔に金属製のリベットを挿通してかしめ、このリベットを介して各コンデンサ素子の陽極部が陽極コム端子に一体に接続されたという構成のものであり、これにより、コンデンサ素子の陽極部の材料と陽極コム端子の材料が合金形成をし難い材料の組み合わせの場合でも、合金形成をし易い材料からなるリベットを選択して抵抗溶接を行えるという作用効果を有する。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明の請求項3に記載の発明は、陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔に陽極コム端子と異なる材料からなる金属製のスペーサを埋設し、このスペーサを介して各コンデンサ素子の陽極部が陽極コム端子に一体に接続されたという構成である。

[0012]

本発明の請求項4に記載の発明は、コンデンサ素子の陽極部に貫通孔を設け、 この貫通孔と陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔とを重ねて連通させ、こ の連通した貫通孔を介して各コンデンサ素子の陽極部が陽極コム端子に一体に接 続されたという構成である。

[0013]

【発明の実施の形態】

(実施の形態1)

以下、実施の形態1を用いて、本発明の特に請求項1に記載の発明について説明する。

[0014]

図1は本発明の実施の形態1による固体電解コンデンサの構成を示した断面図、図2は同固体電解コンデンサに用いるコンデンサ素子を示した斜視図、図3は同固体電解コンデンサに用いる陽極/陰極コム端子を示した斜視図、図4は同コンデンサ素子を陽極/陰極コム端子上に積層して搭載した状態を示した斜視図であり、図1~図4において1はコンデンサ素子を示し、このコンデンサ素子1は弁作用金属であるアルミニウム箔1a(後述する図5に記載)からなる陽極体の表面に誘電体酸化皮膜層1b(後述する図5に記載)を形成した後に絶縁性のレジスト部2を設けて陽極部3と陰極部4に分離し、この陰極部4の表面に図示しない固体電解質層、陰極層を順次積層形成して構成されたものである。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

5は陽極コム端子、5aはこの陽極コム端子5のコンデンサ素子1の陽極部3が搭載される接合面5Aに設けられた貫通孔、6は陰極コム端子、6aはこの陰極コム端子6のコンデンサ素子1の陰極部4が搭載される接続面6Aの両端を曲げ起こすことにより形成された接続部であり、上記コンデンサ素子1の陽極部3を陽極コム端子5の接合面5Aの表裏面に、同じく陰極部4を陰極コム端子6の接続面6Aの表裏面に夫々配設するようにして複数枚ずつ積層し、各陽極部3は陽極コム端子5に設けた貫通孔5aを介して抵抗溶接により一体に接合し、各陰極部4はコンデンサ素子1の厚み方向となる側面で陰極コム端子6に設けられた接続部6aに図示しない導電性銀ペーストを介して一体に接続したものである。

[0016]

7はこのように複数のコンデンサ素子1を積層して一体に接合した陽極コム端子5と陰極コム端子6の一部が夫々外表面に露呈する状態で上記複数のコンデン

サ素子1を一体に被覆した絶縁性の外装樹脂であり、この外装樹脂7から表出した陽極コム端子5と陰極コム端子6は夫々外装樹脂7に沿って折り曲げられることによって外部端子を形成し、これにより面実装型の固体電解コンデンサを構成したものである。

[0017]

また、このように構成された本実施の形態による固体電解コンデンサは、図5にその詳細を示すように、陽極コム端子5に設けた貫通孔5aを介して抵抗溶接によりコンデンサ素子1の陽極部3を陽極コム端子5に接合する構成にしているため、上記貫通孔5aには抵抗溶接によって電流が集中するようになり、これによって陽極部3の表面に形成された誘電体酸化皮膜層1bが破壊されてアルミニウム箔1aが露出し、溶融したアルミニウム箔1aは貫通孔5aの内部に集中するため、極めて容易に、かつ確実に抵抗溶接を行うことが可能になるものである

[0018]

この結果、溶接作業性と溶接強度、ならびに信頼性が向上して安定するばかりでなく、従来のように溶融したアルミニウム箔1aが外部に飛散するという現象が皆無となるため、気密性の劣化や短絡等も全く発生することがないという優れた接合作業を安定して行うことができるようになるものである。なお、図5において符号8は溶接電極である。

[0019]

このように構成された本実施の形態による固体電解コンデンサ (コンデンサ素子1を8枚積層した8層積層品)のESR特性を測定した結果を従来品と比較して(表1)に示す。

[0020]

【表1】

6.3 v 100 μ F (8層品)

n=30			単位 mΩ		
		ESR at	SR at 100kHz, 20℃		
	平均值	min	max	σ	
L 1					

	ESR at 100kHz,20℃			
	平均值	min	max	σ
従来品	11.4	8. 7	18.6	2. 4
実施の形態 1	9.7	8. 1	11.4	0.8

[0021]

この(表1)から明らかなように、本実施の形態による固体電解コンデンサは 、ESRのバラツキが小さく、かつ平均レベルも低くなっており、陽極部3と陽 極コム端子5の溶接が極めて良好に、かつ安定して行われていることがわかる。

$[0\ 0\ 2\ 2\]$

また、図6(a)~(e)は陽極コム端子5の接合面5Aに設ける貫通孔5a の他の例を示したものであり、円形の貫通孔5 a の他に長円形の貫通孔5 b を設 けたり、方形の貫通孔5cを設けたり、矩形の貫通孔5dを設けたり、さらには 複数の貫通孔を設けたりすることによって溶接部の面積を拡大する目的のもので あり、陽極コム端子5の形状・寸法等により、図6に示した一例を含む最適な形 状を適宜決定すれば良いものである。

[0023]

(実施の形態2)

以下、実施の形態2を用いて、本発明の特に請求項2に記載の発明について説 明する。

[0024]

本実施の形態は上記実施の形態1に示した固体電解コンデンサの陽極コム端子 の接合面に設けられた貫通孔に金属製のリベットを挿通してかしめ、このリベッ トを介して各コンデンサ素子の陽極部を陽極コム端子に一体に接続した構成のも のであり、これ以外の構成は実施の形態1と同様であるために同一部分には同一 の符号を付与してその詳細な説明は省略し、異なる部分についてのみ以下に図面 を用いて説明する。

[0025]

図7は本実施の形態による固体電解コンデンサの構成を示した要部断面図であ り、図7において9は金属製のリベットであり、このリベット9は陽極コム端子 5の接合面に設けられた貫通孔 5 a に挿通してかしめられ、このリベット 9 を介 して各コンデンサ素子1の陽極部3を抵抗溶接により接続した構成のものである

[0026]

なお、このように構成された本実施の形態による固体電解コンデンサは、コン デンサ素子1の陽極部3と陽極コム端子5の抵抗溶接において、陽極部3と陽極 コム端子5の材料が異なるために両者の金属接合が困難な場合でも、両金属と接 合し易い金属材料をリベット9の材料として選択することにより、溶接性が向上 して信頼性の高い固体電解コンデンサを安定して生産することができるようにな るものであり、陽極コム端子5の材料とリベット9の材料を変化させた場合の溶 接性をリベット9が無い場合と比較して確認した結果を(表2)に示す。

[0027]

【表2】

6.3 v 47 µ F (4 層品)

陽極コム材料	リベット材料	溶接不良数	
133.1=	無し	0/30	
鉄	銅	5/30	
	アルミ	0/30	
	無し	10/30	
銅	鉄	0/30	
	アルミ	2/30	

[0028]

この(表2)から明らかなように、リベット9が無い場合に溶接性が不安定と なる陽極部3と陽極コム端子5の材料の組み合わせの場合、適切な材料を選択し たリベット9を用いることにより陽極部3とリベット9の溶接性が向上し、また 不適切な材料を選択した場合には同溶接性が悪化することがわかり、材料の選定 ならびに組み合わせについては注意が必要である。

[0029]

(実施の形態3)

以下、実施の形態3を用いて、本発明の特に請求項3に記載の発明について説明する。

[0030]

本実施の形態は上記実施の形態1に示した固体電解コンデンサの陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔に陽極コム端子と異なる材料からなる金属製のスペーサを埋設し、このスペーサを介して各コンデンサ素子の陽極部を陽極コム端子に一体に接続した構成のものであり、これ以外の構成は実施の形態1と同様であるために同一部分には同一の符号を付与してその詳細な説明は省略し、異なる部分についてのみ以下に図面を用いて説明する。

[0031]

図8は本実施の形態による固体電解コンデンサの構成を示した要部断面図であり、図8において10はスペーサであり、このスペーサ10は陽極コム端子5と異なる金属材料によって形成されて陽極コム端子5の接合面に設けられた貫通孔5 a に埋設された後、このスペーサ10を介して各コンデンサ素子1の陽極部3を抵抗溶接により接続した構成のものである。

[0032]

なお、このように構成された本実施の形態による固体電解コンデンサは、上記 実施の形態2による固体電解コンデンサと同様の作用効果が得られるばかりでな く、陽極コム端子5の厚みが均一になるためにコンデンサ素子1を複数枚積層し た場合に陽極部3の積層状態が安定し、組立精度と信頼性の向上を図ることがで きるという格別の効果を奏するものである。

[0033]

(実施の形態4)

以下、実施の形態 4 を用いて、本発明の特に請求項 4 に記載の発明について説明する。

[0034]

本実施の形態は上記実施の形態1に示した固体電解コンデンサにおいて、コンデンサ素子の陽極部に貫通孔を設け、この貫通孔と陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔とを重ねて連通させ、この連通した貫通孔を介して各コンデンサ素

子の陽極部を陽極コム端子に一体に接続した構成のものであり、これ以外の構成 は実施の形態1と同様であるために同一部分には同一の符号を付与してその詳細 な説明は省略し、異なる部分についてのみ以下に図面を用いて説明する。

[0035]

図9は本実施の形態による固体電解コンデンサの構成を示した断面図、図10は同コンデンサ素子を陽極/陰極コム端子上に複数枚積層して搭載した状態を示した斜視図であり、図9、図10において3aはコンデンサ素子1の陽極部3に設けられた貫通孔であり、この貫通孔3aは陽極コム端子5の接合面に設けられた貫通孔5aと対応する位置に設けられ、陽極コム端子5の接合面上に複数のコンデンサ素子1を搭載した状態で上記貫通孔3aと5aを連通状態とし、この連通した貫通孔3a、5aを介して抵抗溶接により接続したものである。

[0036]

このように構成された本実施の形態による固体電解コンデンサは、図11にその詳細を示すように、抵抗溶接を行った際に溶融したアルミニウム箔1aがコンデンサ素子1の陽極部3に設けた貫通孔3aと陽極コム端子5の接合面に設けた貫通孔5a内に集中して接合されるようになるため、外観を大きく損なうことなく安定した接合を行うことが可能になり、その結果、溶接の不安定さに伴うESRの増加やバラツキの増加を抑制し、より信頼性の高い固体電解コンデンサを安定して生産することができるようになるものである。

[0037]

【発明の効果】

以上のように本発明による固体電解コンデンサは、コンデンサ素子を複数枚積層した状態で各コンデンサ素子の陽極部が一体に接続された陽極コム端子と、同じく各陰極部が一体に接続された陰極コム端子と、上記複数のコンデンサ素子を一体に被覆した絶縁性の外装樹脂からなり、上記各コンデンサ素子の陽極部と陽極コム端子の接続が、コンデンサ素子の陽極部が搭載される陽極コム端子の接合面に設けられた貫通孔を介して抵抗溶接により接合された構成としたことにより、陽極コム端子の接合面に設けた貫通孔を介してコンデンサ素子の陽極部と陽極コム端子を抵抗溶接する際に、上記貫通孔には抵抗溶接によって電流が集中する

ようになり、これにより陽極部の表面に形成された誘電体酸化皮膜層が破壊されてアルミニウム箔が露出し、溶融したアルミニウム箔は貫通孔の内部に集中するようになるため、陽極部のアルミニウム箔が飛散したりすることなく安定した溶接作業を行うことができるようになり、溶接強度や信頼性に優れ、ESRを低減した固体電解コンデンサを得ることができるという格別の効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態1による固体電解コンデンサの構成を示した断面図

【図2】

同固体電解コンデンサに用いるコンデンサ素子を示した斜視図

図3

同固体電解コンデンサに用いる陽極/陰極コム端子を示した斜視図

【図4】

同コンデンサ素子を陽極/陰極コム端子上に積層して搭載した状態の斜視図

【図5】

同陽極部を陽極コム端子に接合する状態を示した要部断面図

【図6】

(a)~(e)陽極コム端子に設ける貫通孔の他の例を示した要部斜視図

[図7]

本発明の実施の形態2による固体電解コンデンサの構成を示した要部断面図

【図8】

本発明の実施の形態3による固体電解コンデンサの構成を示した要部断面図

【図9】

本発明の実施の形態 4 による固体電解コンデンサの構成を示した断面図

【図10】

同コンデンサ素子を陽極/陰極コム端子上に積層して搭載した状態の斜視図

【図11】

同陽極部を陽極コム端子に接合する状態を示した要部断面図

【図12】

従来の固体電解コンデンサの構成を示した断面図

【図13】

同固体電解コンデンサに用いるコンデンサ素子を示した斜視図

【図14】

同コンデンサ素子を陽極/陰極コム端子上に積層して搭載した状態の斜視図

【図15】

同陽極部を陽極コム端子に接合する状態を示した要部断面図

【符号の説明】

- 1 コンデンサ素子
- 1 a アルミニウム箔
- 1 b 誘電体酸化皮膜層
- 2 レジスト部
- 3 陽極部
- 3 a, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d 貫通孔
- 4 陰極部
- 5 陽極コム端子
- 5 A 接合面
- 6 陰極コム端子
- 6 A 接続面
- 6 a 接続部
- 7 外装樹脂
- 8 溶接電極
- 9 リベット
- 10 スペーサ

【書類名】

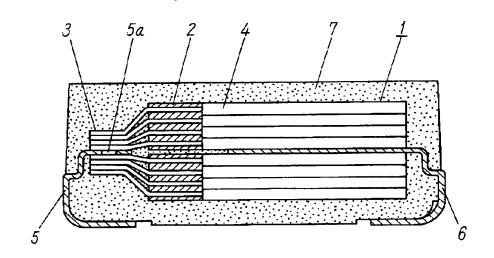
図面

図1]

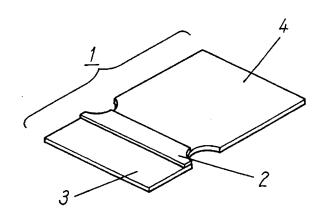
1 コンデンサ素子 4 陰極部 6 陰極コム端子

2 レジスト部 5 陰極コム端子 7 外装樹脂

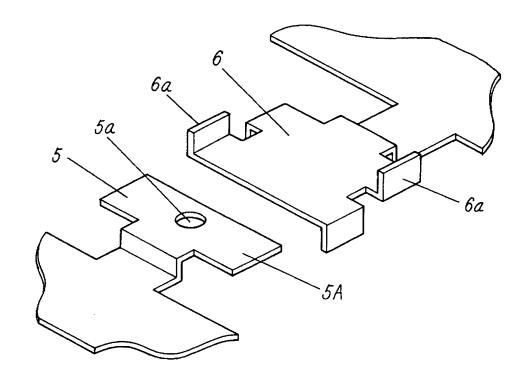
3 陽極部 5a 貫通孔



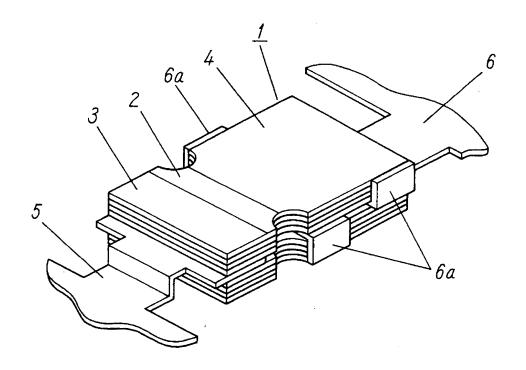
【図2】



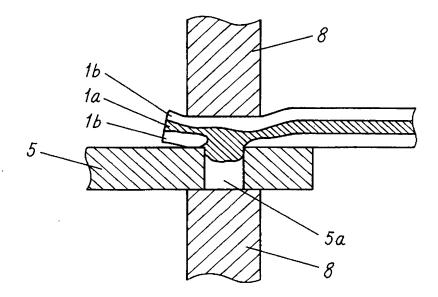
【図3】



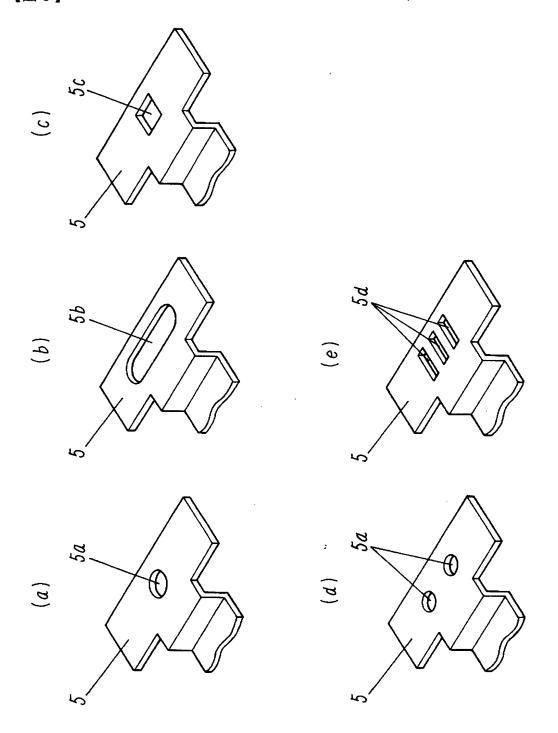
【図4】



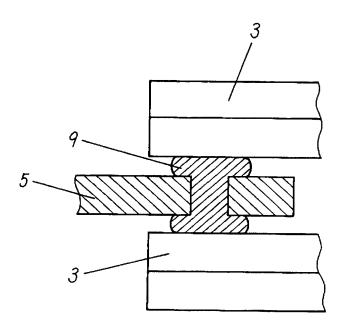
【図5】



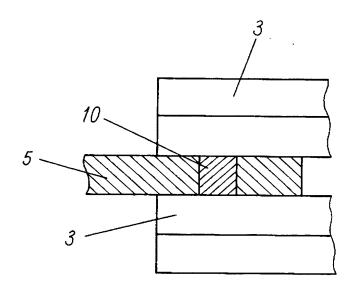
【図6】



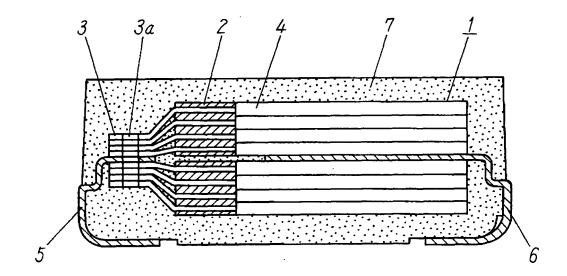
【図7】



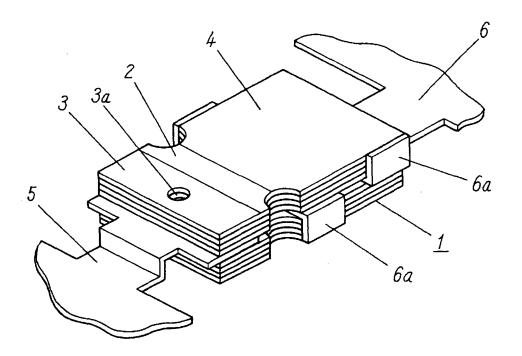
【図8】



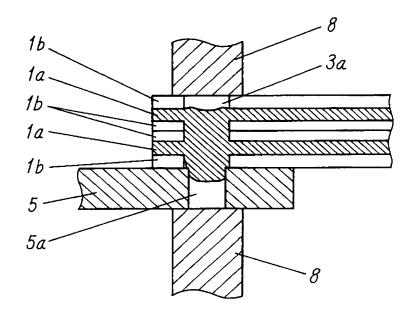
【図9】



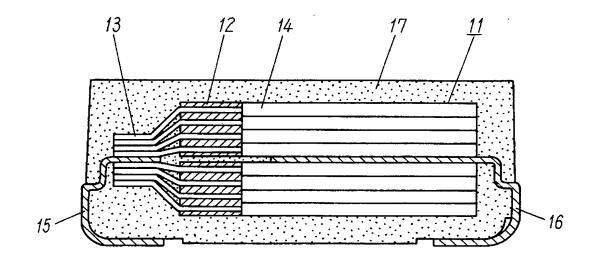
【図10】



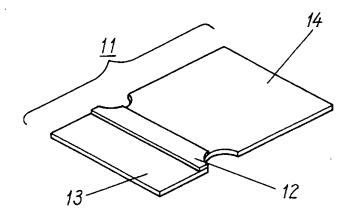
【図11】



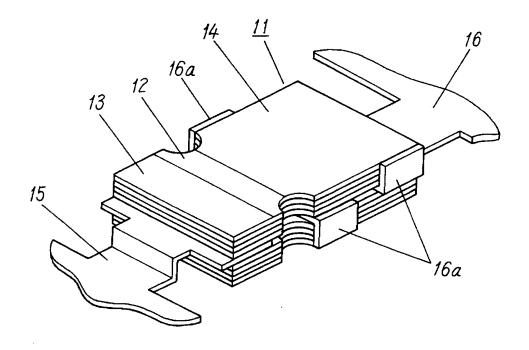
【図12】



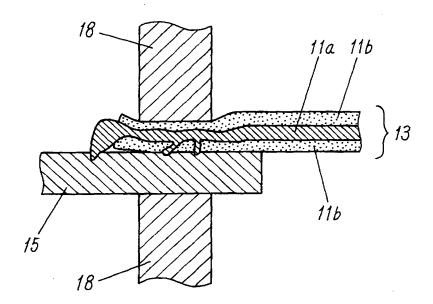
【図13】



【図14】



【図15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コンデンサ素子の陽極部を陽極コム端子に接合する際、誘電体酸化 皮膜層が大きな抵抗となりアルミニウム箔の一部しか溶接されずにESRが増加 するという課題を解決し、良好な溶接を行って低ESR化が図れる固体電解コン デンサを提供することを目的とする。

【解決手段】 陽極コム端子5に設けた貫通孔5aを介して各コンデンサ素子1の陽極部3と陽極コム端子5を抵抗溶接により接合した構成により、溶接時に上記貫通孔5aには電流が集中して誘電体酸化皮膜層が破壊されてアルミニウム箔が露出し、溶融したアルミニウム箔は貫通孔5aの内部に集中するようになり、アルミニウム箔の飛散がなく安定した溶接ができるようになり、溶接強度や信頼性に優れ、ESRを低減した固体電解コンデンサが得られる。

【選択図】 図1

特願2002-248252

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1990年 8月28日

新規登録

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社